Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/811,854	HAN ET AL.
Examiner	Art Unit
HUYEN D. LE	2615

	SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner			
381	304, 305, 335-338, 345, 349,	2/11/2008	HL			
381	350	2/11/2008	HL			
381	351	2/11/2008	HL			
381	164	2/11/2008	HL			
381	165	2/11/2008	HL			
381	386	2/11/2008	HL			
381	397	2/11/2008	HL			
181	145	2/11/2008	HL			
181	148	2/11/2008	HL			
181	153	2/11/2008	HL			
181	198	2/11/2008	HL			
181	199	2/11/2008	HL			
		·				
		-				

INT	INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
See East Se	earch History	2/12/2008	HL		

(INCLUDING SEAR	<u> 2 п э</u>	IKATEG	<u>() </u>
		DATE	EXMR
			•
	_		1
·			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
•			
•			
•			
		•	
			